Family list
1 family member for:
JP2003241177
Derived from 1 application.

1 MANUFACTURING METHOD FOR ELECTRODE SUBSTRATE OF COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE Publication Info: JP2003241177 A - 2003-08-27

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

MANUFACTURING METHOD FOR ELECTRODE SUBSTRATE OF COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent number:

JP2003241177

Publication date:

2003-08-27

Inventor:

KOBAYASHI HIRONORI

Applicant:

DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

- international:

G02F1/1335: G02F1/1368: H01L29/786: G02F1/13;

H01L29/66; (IPC1-7): G02F1/1335; G02F1/1368;

H01L29/786

- european:

Application number: JP20020037292 20020214 Priority number(s): JP20020037292 20020214

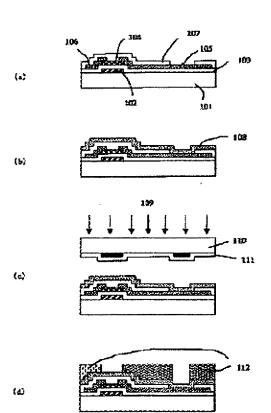
Report a data error here

Abstract of JP2003241177

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for easily fabricating an electrode substrate for a color liquid crystal display device provided with a colored layer directly on a TFT substrate without any problem of

quality.

SOLUTION: The formation of the colored layer on the electrode substrate for the color liquid crystal display device includes (a) a wettability variation layer forming process of providing a wettability variation layer with low wettability to a material (coloring ink) for forming the colored layer on the TFT substrate so that an area where at least the colored layer is provided is included, (b) a selective exposing process of exposing an area part corresponding to the colored layer formation area of the wettability variation layer selectively to ultraviolet rays to make only the exposed area high in wettability to the material (coloring ink) for forming the colored layer, and (c) a process of forming the colored layer in the area made high in wettability by an ink jetting method. COPYRIGHT: (C)2003,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-241177

(P2003-241177A) (43)公開日 平成15年8月27日(2003.8.27)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI		テーマコート	(参考)
G02F 1/1335	505	G02F 1	/1335 505	2H091	
	500		500	2H092	
1/1368		I	/1368	5F110	
H01L 29/786		H01L 29	0/78 619	В	

審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全12頁)

(21)出願番号

特願2002-37292(P2002-37292)

(22)出願日

平成14年2月14日(2002.2.14)

(71)出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 小林 弘典

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74)代理人 100111659

弁理士 金山 聡

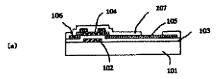
最終頁に続く

(54) [発明の名称] カラー液晶表示装置における電極基板の製造方法

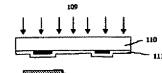
(57) 【要約】

【課題】 TFT基板に、直接着色層を設けた構造の、 カラー液晶表示装置用の電極基板を、簡単に、且つ品質 的にも問題なく作製できる方法を提供する。

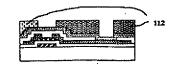
【解決手段】 カラー液晶表示装置用の電極基板への着色層の形成が、(a)少なくとも着色層を設ける領域を含むように、TFT基板上に、着色層を形成するための材料(着色インキ)に対して濡れ性の低い濡れ性変化層を設ける濡れ性変化層形成工程と、(b)濡れ性層の着色層形成領域に対応した領域部分を、紫外線により選択露光して、露光された領域のみ、着色層を形成するための材料(着色インキ)に対して濡れ性を高くする選択露光工程と、(c)濡れ性を高くした領域にインクジェット法により着色層を形成する工程とを有する。











(4)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明なペース基板の一面に画素表示用の 透明な共通表示電極が形成されている第1の電極基板 と、透明なペース基板の一面に半導体薄膜によるアクテ ィブ素子を各画素毎に設けてマトリックス状に配置し、 且つ各画素毎にアクティブ素子にて電圧印加できる透明 な画素表示電極を設けた第2の電極基板とを有し、第1 の電極基板と第2の電極基板とを、共通表示電極および 画案表示電極が液晶側に向くようにして、液晶を介して 対向して配置し、画素表示電極と共通電極間の液晶をス 10 イッチング素子として利用して、アクティブ素子によ り、第1の電極基板の共通表示電極と第2の電極基板の 画素表示電極間とに選択的に電圧印加して、画素毎に透 過光を制御しているアクティブマトリックス方式のカラ 一液晶表示装置で、且つ、第2の電極基板に、カラー表 示とするための着色層を一体的に設けているカラー液晶 表示装置における電極基板の製造方法であって、電極基 板への着色層の形成が、(a)少なくとも着色層を設け る領域を含むように、着色層を形成するための材料に対 して濡れ性の低い濡れ性変化層を設ける濡れ性変化層形 20 成工程と、(b)濡れ性変化層の着色層形成領域に対応 した領域部分を、選択露光して、露光された領域のみ、 着色層を形成するための材料に対して濡れ性を高くする 選択露光工程と、(c)濡れ性を高くした領域に着色層 を形成する工程とを有することを特徴とするカラー液晶 表示装置における電極基板の製造方法。

1

【請求項2】 透明なベース基板の一面に画素表示用の 透明な共通表示電極が形成されている第1の電極基板 と、透明なベース基板の一面に半導体薄膜によるアクテ ィプ素子を各画素毎に設けてマトリックス状に配置し、 且つ各画素毎にアクティブ素子にて電圧印加できる透明 な画素表示電極を設けた第2の電極基板とを有し、第1 の電極基板と第2の電極基板とを、共通表示電極および 画素表示電極が液晶側に向くようにして、液晶を介して 対向して配置し、画案表示電極と共通電極間の液晶をス イッチング素子として利用して、アクティブ素子によ り、第1の電極基板の共通表示電極と第2の電極基板の 画素表示電極間とに選択的に電圧印加して、画素毎に透 過光を制御しているアクティブマトリックス方式のカラ 一液晶表示装置で、且つ、第2の電極基板に、カラー表 40 示とするための遮光層を一体的に設けているカラー液晶 表示装置における電極基板の製造方法であって、電極基 板への遮光層の形成が、(a)少なくとも遮光層を設け る領域を含むように、遮光層を形成するための材料に対 して濡れ性の低い濡れ性変化層を設ける濡れ性変化層形 成工程と、(b) 濡れ性変化層の遮光層形成領域に対応 した領域部分を、選択露光して、露光された領域のみ、 遮光層を形成するための材料に対して濡れ性を高くする 選択露光工程と、(c)濡れ性を高くした領域に遮光層 を形成する工程とを有することを特徴とするカラー液晶 50 クス型液晶表示装置を説明する図であり、(a)はその

表示装置における電極基板の製造方法。

【請求項3】 前記着色層及び/または遮光層を形成す る工程後に着色層及び/または遮光層形成部位以外の濡 れ性変化層を除去する工程を有することを特徴とする請 求項1乃至2記載のカラー液晶表示装置における電極基 板の製造方法。

【請求項4】 前記選択露光工程が、少なくとも光触媒 含有層を有するフォトマスクを介して選択露光すること により、露光された領域のみ、着色層及び/または遮光 層を形成するための材料に対して濡れ性を高くすること を特徴とする請求項1から3に記載のカラー液晶表示装 置における電極基板の製造方法。

【請求項5】 前記着色層及び/または遮光層を形成す る工程が、インクジェット方式であることを特徴とする 請求項1から4に記載のカラー液晶表示装置における電 極基板の製造方法。

【請求項6】 請求項1~5におけるアクティブマトリ ックス方式のカラー液晶表示装置は、アクティブ素子を TFT (Thin Film Transistor) とすることを特徴とするカラー液晶表示装置における電 極基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラー液晶表示装 置における電極基板の製造方法と電極基板に関し、特 に、カラー液晶表示装置における電極基板へのカラーフ ィルタ層の形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、LCD (Liquid Crys tal display)の使用が益々盛んになる中、 視認性が良く、カラー表示、動画表示に向いていること LD, TFT (Thin Film Transist or)をアクティブ素子として各画素単位に配置し、こ れにより、各画素領域の液晶に独立に電圧を加え画素に 明暗をつけ、画像や文字情報を表示するアクティブマト リックス方式とよばれる駆動方式が多々使用されてい る。このようなTFTを用いたアクティブマトリックス 方式をTFT駆動方式とも言う。TFTはガラスのよう な絶縁性基板の上に堆積した半導体薄膜に作り込まれた トランジスタで、表示パネルを構成するには画素数に対 応した数10万個~100万個のTFTが配置されたT FTマトリックスが必要になり、カラー表示の場合、各 画素は赤、緑、青の3つのカラー画素で構成されるた め、さらに3倍のTFTが必要となる。TFTマトリッ クスはこのように超LSIの一種であり、TFTを用い たアクティブマトリックス方式の液晶表示パネルは、微 細化指向の超LSI技術と大面積化指向の表示技術が融 合した新しい技術と言える。

【0003】図5は従来例1としてのアクティブマトリ

概略図であり、(b)はその画素部の断面図である。従来の液晶表示装置では、画素駆動用のTFTを有するTFT基板501と、カラーフィルター(以下、CFと称する)を有するCF基板502と、それらに挟まれた液晶503から構成される。TFT基板501は、TFTガラス基板504上に、信号を書き込む画素を選択する走査線505と、書き込む信号を持つ信号線506と、それらの交点に画素を駆動するTFT507と、TFT507に接続された画素電極508を有する。また、表示面のCF基板502は、CFガラス基板513上に各画素に対応するR、G、Bを3原色とするそれぞれのカラーフィルター509と、TFTおよび光漏れ領域を遮光するTFT507上に配置するブラックマトリクス(BM)510と、対向電極512からなる。【0004】TFT基板501とCF基板502で挟まれた液

【0004】 TFT基板501とCF基板502で挟まれた液晶503は、画案電極508と、対向電極512間の電界方向に並ぶ特性を有し、その特性を利用して画案電極508と対向電極512間の電圧により、階調表示を行う。これらの従来の液晶表示装置に対して、TFT基板側にカラーフィルターを設けるオンチップカラーフィルター構造が、特開平8-122824号公報、特開平9-29263 203号公報に開示されている。このオンチップカラーフィルター構造は、カラーフィルターが個々の画案電極と重なっているため、両者の間に視差が生ぜず、画素部の開口率を大きくとれる。また、画素電極とカラーフィルターのアライメント誤差が殆どなくなるので、画素部が微細化しても、高開口率を維持できるという効果がある。【0005】 図6はオンチップカラーフィルターの一例

福化しても、同期日率を維持できるという別末がある。 【0005】図6はオンチップカラーフィルターの一例であり、構造の単位画素部を示しており、(a)はその断面図であり、(b)はその平面図であり、(c)はCF・BM部分を除いた平面図である。TFT基板601は、TFTガラス基板604上に、信号を書き込む画素を選択する走査線605と、書き込む信号をもつ信号線606と、それらの交点に画素を駆動するTFT607を有する。このうち、TFT607はTFTガラス基板604上に設けられたゲート電極620と、ゲート電極620を覆うようにして設けられたゲート絶縁膜621と、ゲート絶縁膜621上に形成された半導体層622とソース電極623およびドレイン電極624と、それらのすべてを覆うようにして設けられたパッシベーション膜625を備えている。

【0006】また、走査線605はゲート電極620に対して、信号線606はソース電極623に対してそれぞれ接続されている。パッシペーション膜625上にはカラーフィルター609、ブラックマトリクス610が設けられ、さらにそれらを保護するオーバーコート膜611が形成されている。オーバーコート膜611上に画素電極608が設けられ、コンタクトホール626を介してTFTのソース電極624と接続されている。画素電極608は信号線606および走査線605とオーバーラップすることにより、画素電極608のまわりの光耀れを防いでいる。また、オーバーコート膜611および画素電極608上には、液晶分子630を液晶の動作

モードに適した配列や傾き (プレチルト) を制御するための配向膜 (図示せず) が設けられており、TFTガラス基板604から配向膜までの構成要素によって、TFT基板601を形成している。対向基板602は、対向ガラス基板613上に、対向電極612と、配向膜 (図示せず) が設けられており、対向ガラス基板613から配向膜までの構成要素によって、対向基板602を形成している。

【0007】さらに、このTFT基板601と、対向基板6 02とそれらに挟まれた液晶層603により1つの液晶素子 10 を形成している。着色層の形成方法としては、染色法、 顔料分散法、印刷法等が知られている。染色法は、感光 性のあるレジストを築布し、フォトリソグラフィ技術に よりパターニングした後、染色を行うものであり、顔料 分散法は、顔料が分散された感光性レジストを塗布し、 フォトリソグラフィ技術によりパターニングするもので ある。印刷法では顔料を含むインクを凹版法凸版法ある いはシルクスクリーン法等により印刷するものである。 しかし、染色法、顔料分散法を用いるものでは、1から 3回のフォトリソグラフィプロセスが必要であり、歩留 りやコストの面で問題があった。印刷法を用いた場合、 フォトリソグラフィプロセスがなくなるものの、髙精度 パターンが得にくくまた表面の平坦性が損なわれるとい う問題があった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 状況のもと、TFT基板側に、直接着色層を設けたカラ 一被晶表示装置用の電極基板を、簡単に、且つ品質的に も問題なく作製できる方法を提供しようとするものであ る。

30 [0009]

【課題を解決するための手段】本発明のカラー液晶表示 装置における電極基板の製造方法は、透明なベース基板 の一面に画業表示用の透明な共通表示電極が形成されて いる第1の電極基板と、透明なベース基板の一面に半導 体薄膜によるアクティブ素子を各画素毎に設けてマトリ ックス状に配置し、且つ各画素毎にアクティプ素子にて 電圧印加できる透明な画案表示電極を設けた第2の電極 基板とを有し、第1の電極基板と第2の電極基板とを、 共通表示電極および画素表示電極が液晶側に向くように して、液晶を介して対向して配置し、画素表示電極と共 40 通電極間の液晶をスイッチング素子として利用して、ア クティブ素子により、第1の電極基板の共通表示電極と 第2の電極基板の画素表示電極間とに選択的に電圧印加 して、画素毎に透過光を制御しているアクティブマトリ ックス方式のカラー液晶表示装置で、且つ、第2の電極 基板に、カラー表示とするための着色層を一体的に設け ているカラー液晶表示装置における電極基板の製造方法 であって、電極基板への着色層の形成が、(a)少なく とも着色層を設ける領域を含むように、着色層を形成す 50 るための材料(着色インキとも言う)に対して濡れ性の

低い濡れ性変化層を設ける濡れ性変化層形成工程と、

(b) 濡れ性変化層の着色層形成領域に対応した領域部分を、選択露光して、露光された領域のみ、着色層を形成するための材料に対して濡れ性を高くする選択露光工程と、(c) 濡れ性を高くした領域に着色層を形成する工程とを有することを特徴とするものである。

【0010】そしてまた、本発明のカラー液晶表示装置 における電極基板の製造方法は、透明なベース基板の一 面に画素表示用の透明な共通表示電極が形成されている 第1の電極基板と、透明なベース基板の一面に半導体薄 10 膜によるアクティブ衆子を各画素毎に設けてマトリック ス状に配置し、且つ各画素毎にアクティブ素子にて電圧 印加できる透明な画素表示電極を設けた第2の電極基板 とを有し、第1の電極基板と第2の電極基板とを、共通 表示電極および画案表示電極が液晶側に向くようにし て、液晶を介して対向して配置し、画素表示電極と共通 電極間の液晶をスイッチング素子として利用して、アク ティブ素子により、第1の電極基板の共通表示電極と第 2の電極基板の画素表示電極間とに選択的に電圧印加し て、画素毎に透過光を制御しているアクティブマトリッ 20 クス方式のカラー液晶表示装置で、且つ、第2の電極基 板に、カラー表示とするための遮光層を一体的に設けて いるカラー液晶表示装置における電極基板の製造方法で あって、電極基板への遮光層の形成が、(a)少なくと も遮光層を設ける領域を含むように、遮光層を形成する ための材料 (遮光インキ) に対して濡れ性の低い濡れ性 変化層を設ける濡れ性変化層形成工程と、(b)濡れ性 変化層の遮光層形成領域に対応した領域部分を、選択露 光して、露光された領域のみ、遮光層を形成するための 材料に対して濡れ性を高くする選択露光工程と、(c) 濡れ性を高くした領域に遮光層を形成する工程とを有す ることを特徴とするカラー液晶表示装置における電極基 板の製造方法。

【0011】また、上記において、着色層及び/または遮光層形成する工程後に着色層及び/または遮光層形成部位以外の濡れ性変化層を除去する工程を有することを特徴とするものである。また、上記において、選択露光工程が、少なくとも光触媒含有層を有するフォトマスクを介して選択膨光することにより、緩光された領域のみ、着色層及び/または遮光層を形成するための材料に対して濡れ性を高くすることを特徴とするものである。また、上記において、着色層及び/または遮光層を形成する工程が、インクジェット方式であることを特徴とするものである。また、上記において、アクティブマトリックス方式のカラー液晶表示装置は、アクティブ素子をTFT(Thin Film Transistor)とすることを特徴とするカラー液晶表示装置における電極基板の製造方法である。

【0012】尚、ここで言う濡れ性は、着色層及び/ま 表示装置における電極基板自体には光触媒含有層が含または遮光層を形成するための材料(着色インキ、遮光イ 50 れることがなく、したがってパターン形成体の光触媒の

ンキ)に対する濡れ性で、飽和炭化水素系の液体等の分散力成分のみを有する液体、水などの水素結合を有する液体、およびそれ以外の分散力成分と極性成分をもつヨウ化メチレンなどの液体の接触角、または固体表面の表面自由エネルギー、固体の臨界表面張力などで評価できる。本発明においては、濡れ性の高低によるパターンが形成された濡れ性層上の、濡れ性が高い部分に、着色層及び/または遮光層を形成するための材料(着色インキ、遮光インキ)を、インクジェット法により付着させた場合、該材料は濡れ性が高い部分全体に濡れ広がり、濡れ性の低い部分にはみ出すことはない。

[0013]

【作用】本発明のカラー液晶表示装置における電極基板 の製造方法は、このような構成にすることにより、TF T基板に直接着色層を設けたカラー液晶表示装置におけ る電極基板の製造方法で、簡単に、且つ品質的にも問題 なく作製できる方法の提供を可能としている。具体的に は、アクティプ素子と画素表示電極を有する第2の基板 への着色層及び/または遮光層の形成が、少なくとも着 色層や遮光層を設ける領域を含むように、第2の基板の 画素表示電極上に、濡れ性の低い濡れ性変化層を設ける 濡れ性変化層形成工程と、濡れ性変化層の着色層や遮光 層形成領域に対応した領域部分を、紫外線により選択の 光して、露光された領域のみ、濡れ性を高くする選択露 光工程と、濡れ性を高くした領域に吐出法により着色層 や遮光層を形成する工程とを有することにより、これを 達成している。即ち、各画素表示部に形成した濡れ性変 化層の着色層形成領域や遮光層形成領域を選択的に光照 射してその表面の濡れ性を高くすることにより、その部 30 分へ、直、着色インキや遮光インキを付着し易いものと しており、更に、該濡れ性を高くした領域に、特にイン クジェット方式で、着色インキや遮光インキを吹き付け ることにより、容易に各色の着色層(カラーフィルタ) や遮光層(ブラックマトリックス)を所定位置の領域に 形成することを可能としている。更に言うと、本発明 は、濡れ性の高低によるパターンが形成された濡れ性変 化層上の、濡れ性が高い部分に、着色層を形成するため の材料 (着色インキとも言う) や遮光層を形成するため の材料(遮光インキ)を、吐出法により付着させた場 合、該材料は濡れ性が高い部分全体に濡れ広がり、濡れ 性の低い部分にはみ出すことはないという性質を利用し ているのである。

【0014】また、本発明は、選択観光工程において、少なくとも光触媒含有層を有するフォトマスクを介して選択観光することにより、光触媒の分解作用により、短時間で濡れ性変化層の濡れ性変化を達成するという性質を利用しているのである。また、光触媒付きフォトマスクを使用し濡れ性パターンを形成するため、カラー液晶表示装置における電極基板自体には光触媒含有層が含まれることがなく、したがってパターン形成体の光触媒の

作用による経時的な劣化に対する心配がない。本発明の カラー液晶表示装置における電極基板は、このような構 成にすることにより、簡単に、且つ品質的にも問題なく 作製できるカラー液晶表示装置用の電極基板の提供を可 能としている。

$\{0015\}$

【発明の実施の形態】本発明のカラー液晶表示装置にお ける電極の製造方法の実施形態の例を挙げ、図に基づい て説明する。図1は本発明のカラー液晶表示装置におけ る電極基板の第1の実施形態の工程断面図で、図2は第 10 2の実施形態の工程断面図である。図3は第1及び第2 の実施形態により作製されるカラー液晶表示装置におけ る電極基板の1例の断面図である。図4は光触媒含有層 の紫外線照射による表面状態の変化を説明するための図 である。図1~図4中、101及び201はベース基板、102 及び202はゲート、103及び203はゲート絶縁層、104及び 204はアルモファスシリコン、105及び205はドレイン、1 06及び206はソース、107及び207はパッシベーション 層、108及び208は濡れ性変化層、109及び209は紫外線、 110及び210は光触媒付きフォトマスク、111及び211は光 20 触媒含有層、112は着色層、212は遮光層、313は画素電 極、である。

[0016][第1の実施形態]はじめに、本発明のカラ - 液晶表示装置における電極基板の製造方法の第1の実 施形態の例を図1、図3を基に説明する。本例は、透明 なベース基板の一面に画素表示用の透明な共通表示電極 が形成されている第1の電極基板と、透明なベース基板 の一面に半導体薄膜によるアクティブ素子を各画素毎に 設けてマトリックス状に配置し、且つ各画素毎にアクテ ィブ素子にて電圧印加できる透明な画素表示電極を設け 30 た第2の電極基板とを有し、第1の電極基板と第2の電 極基板とを、共通表示電極および画素表示電極が液晶側 に向くようにして、液晶を介して対向して配置し、画素 表示電極と共通電極間の液晶をスイッチング素子として 利用して、アクティブ素子であるTFTにより、第1の 電極基板の共通表示電極と第2の電極基板の画素表示電 極間とに選択的に電圧印加して、画素毎に透過光を制御 しているアクティブマトリックス方式のカラー液晶表示 装置で、且つ、第2の基板に、カラー表示とするための 着色層を一体的に設けているカラー液晶表示装置におけ 40 る電極基板の製造方法である。

【0017】先ず、透明なベース基板101の一面に半導体薄膜によるアクティブ素子であるTFTを各画素毎に設けてマトリックス状に配置した基板を用意しておく。(図1(a))透明なベース基板101としては、通常、ガラス基板が用いられる。TFTとその配線部については、公知の超LSI技術にて形成することができる。次いで、TFT形成側の面全面に光触媒含有層を有するフォトマスクを介して選択露光することにより、表面の濡れ性が高くなる濡れ性の低い濡れ性変化層108を塗布すれ

る。(図1(b))

本発明でいう濡れ性変化層とは、露光時の光触媒の作用により表面の濡れ性が変化し、濡れ性の変化した部位によるパターンが形成できる層をいう。この濡れ性変化層は、露光により液体の接触角が低下するように濡れ性が変化する濡れ性変化層である。これにより、パターン露光等を行えば、容易に濡れ性を変化させ、液体との接触角の小さい親インク性領域のパターンを形成することができる。

8

【0018】上記濡れ性変化層は、露光していない部分 においては、表面張力40mN/mの液体との接触角が 10度以上、好ましくは表面張力30mN/mの液体と の接触角が10度以上、特に表面張力20mN/mの液 体との接触角が10度以上であることが好ましい。これ は、露光していない部分は、本発明においては撥インク 性が要求される部分であることから、液体との接触角が 小さい場合は、撥インク性が十分でなく、インクが残存 する可能性が生じるため好ましくないからである。ま た、上記潚れ性変化層は、露光すると液体との接触角が 低下して、表面張力40mN/mの液体との接触角が9 度以下、好ましくは表面張力50mN/mの液体との接 触角が10度以下、特に表面張力60mN/mの液体と の接触角が10度以下となるような層であることが好ま しい。露光した部分の液体との接触角が高いと、この部 分でのインクの広がりが劣る可能性があるからである。 なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を 有する液体との接触角を接触角測定器(協和界面科学 (株) 製CA-2型)を用いて測定(マイクロシリンジ から液滴を滴下して30秒後)し、その結果から、もし くはその結果をグラフにして得たものである。また、こ の測定に際して、種々の表面張力を有する液体として は、純正化学株式会社製のぬれ指数標準液を用いた。

【0019】このような濡れ性変化層に用いられる材料としては、上述した濡れ性変化層の特性、すなわち露光により接触する光触媒含有層中の光触媒により濡れ性が変化する材料であれば特に限定されるものではないが、例えば、(1)ゾルゲル反応等によりクロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオルガノポリシロキサン、(2)撥水性や撥油性に優れた反応性シリコーンを架橋したオルガノポリシロキサン等のオルガノポリシロキサンを挙げることができる。(3)フルオロアルキルシラン等を用いた撥水性を示す自己組織化膜等を挙げることが出来る。

【0020】上記の(1)の場合、一般式: Y_aSiX_(1-a)

(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、 Xはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。nは0~3までの整数である。)で示される珪素化 50 合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共 加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい。なお、ここでYで示される基の炭素数は 1~20の範囲内であることが好ましく、また、Xで示されるアルコキシ基は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基であることが好ましい。また、特にフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンが好ましく用いることができ、一般にフッ素系シランカップリング剤として知られたものを使用することができる。具体的な材料等に関しては、本発明者等の出願に係る特開2000-249821に詳細に記載されている。このような濡れ性変化層は、上述した成分を必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して塗布液を調製し、この塗布液を基板上に塗布することにより形成することができる。本発明において、この濡れ性変化層の厚みは、光触媒による濡れ性の変化速度等の関係より、0.00

 $1 \mu m \sim 1 \mu m$ であることが好ましく、特に好ましくは

0, 01~0.1 μmの範囲内である。

q

【0021】また、濡れ性変化層として前記のようなシ リコーン系の材料を使用することにより、濡れ性変化層 がTFT上のパッシベーション層107としての機能を兼 ねることができる。この場合は、作製工程が簡略化され る。本発明の光触媒含有層を有するフォトマスクは、少 なくとも光触媒含有層とフォトマスクとを有するもので あればどのような形態でもよい。通常は、フォトマスク 上に所定の方法で形成された薄膜上の光触媒含有層が形 成されてなるものである。また、この光触媒含有層がパ ターン状に形成されていてもよい。このようなフォトマ スクとしては、ガラス板に金属クロムで形成されたもの 等、さらには印刷用途では製版用フィルム等を用いるこ とができる。光触媒含有層は、光触媒を結着剤中に分散 30 させて形成することができる。光触媒は、結着剤をも光 励起により分解するおそれがあるため、結着剤は光触媒 の光酸化作用に対する十分な抵抗性を有する必要があ る。光触媒としては、光半導体として知られている酸化 チタン (TiO_i)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化すず (SnO₁)、チタン酸ストロンチウム (SrTi O₁)、酵化タングステン(WO₁)、酸化ピスマス(B I,O,)、酸化鉄(Fe,O,)のような金属酸化物から なる光触媒が挙げられる。光触媒としては、特に酸化チ タンが好ましい。酸化チタンは、バンドギャップエネル 40 ギーが高く、化学的に安定であり、毒性もなく、入手も 容易である。酸化チタンとしては、アナターゼ型とルチ ル型のいずれも使用することができるが、アナターゼ型 酸化チタンが好ましい。アナターゼ型チタンとしては、 粒径が小さいものの方が光触媒反応が効率的に起こるの で好ましい。平均粒径が50nm以下のものが好まし く、より好ましくは20mm以下のものが好ましい。例 えば、塩酸解膠型のアナターゼ型チタニアゾル(石原産 業製STS-02、平均結晶子径7nm)、硝酸解膠型 のアナターゼ型チタニアゾル(日産化学、TA-15、

平均結晶子径12nm)を挙げることができる。 【0022】結着剤としては、主骨格がシロキサン結合 (-Si-O-) を有するシリコーン樹脂を使用するこ とができる。シリコーン樹脂は、ケイ素原子に有機基が 結合しており、実施例中において詳述するように、光触 媒を光励起すれば、シリコーン分子のケイ素原子に結合 した有機基は光触媒作用により酸素含有基に置換されて 濡れ性が向上するので、濡れ性が変化する物質としての 機能も示す。シリコーン樹脂としては、一般式Y.Si X_{i+a} (n=0~3) で表されるケイ素化合物の1種ま たは2種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物を使 用することができる。Yは、アルキル基、フルオロアル キル基、ピニル基、アミノ基、あるいはエポキシ基を挙 げることができ、Xはハロゲン、メトキシル基、エトキ シル基、またはアセチル基を挙げることができる。 【0023】具体的には、メチルトリクロルシラン、メ チルトリプロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシ ラン、メチルトリtープトキシシラン;エチルトリクロ 20 ルシラン、エチルトリプロムシラン、エチルトリメトキ シシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソ プロポキシシラン、エチルトリtープトキシシラン; n ープロピルトリクロルシラン、nープロピルトリプロム シラン、nープロピルトリメトキシシラン、nープロピ ルトリエトキシシラン、n-プロピルトリイソプロポキ -シシラン、nープロピルトリtープトキシシラン;nー ヘキシルトリクロルシラン、n-ヘキシルトリプロムシ ラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン、n-ヘキシル トリエトキシシラン、n-ヘキシルトリイソプロポキシ シラン、n-ヘキシルトリt-プトキシシラン;n-デ シルトリクロルシラン、n-デシルトリプロムシラン、 nーデシルトリメトキシシラン、nーデシルトリエトキ シシラン、nーデシルトリイソプロポキシシラン、nー デシルトリ!-プトキシシラン; n-オクタデシルトリ クロルシラン、n-オクタデシルトリプロムシラン、n オクタデシルトリメトキシシラン、n-オクタデシル トリエトキシシラン、n-オクタデシルトリイソプロポ キシシラン、n-オクタデシルトリt-ブトキシシラ ン;フェニルトリクロルシラン、フェニルトリプロムシ ラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエト キシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェ ニルトリープトキシシラン;ジメトキシジエトキシシ ラン:ジメチルジクロルシラン、ジメチルジプロムシラ ン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシ **ラン;ジフェニルジクロルシラン、ジフェニルジプロム** シラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエ

トキシシラン;フェニルメチルジクロルシラン、フェニ

ルメチルジプロムシラン、フェニルメチルジメトキシシ ラン、フェニルメチルジエトキシシラン; トリクロルヒ

50 ドロシラン、トリプロムヒドロシラン、トリメトキシヒ

ドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイソプロ ポキシヒドロシラン、トリ!ープトキシヒドロシラン; ピニルトリクロルシラン、ピニルトリプロムシラン、ビ ニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリtーブト キシシラン; γ - グリシドキシプロピルメチルジメトキ シシラン、アーグリシドキシプロピルメチルジエトキシ シラン、ァーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、ァーグリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ァ - グリシドキシプロピルトリイソプロポキシシラン、γ 10 相変化させる。無定形チタニアは、例えば四塩化チタ ーガリンドキンプロピルトリロプトキシシラン:ァー メタアクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ ーメタアクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ-メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ ーメタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、ァー メタアクリロキシプロピルトリイソプロポキシシラン、 ィーメタアクリロキシプロピルトリロープトキシシラ ン:ァーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、ァー アミノプロピルメチルジエトキシシラン、ァーアミノプ ロピルトリメトキシシラン、ャーアミノプロピルトリエ 20 トキシシラン、ァーアミノプロピルトリイソプロポキシ シラン、ァーアミノプロピルトリロープトキシシラン: ィーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、ィー メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、ャーメル カプトプロピルトリメトキシシラン、ァーメルカプトプ ロピルトリエトキシシラン、ァーメルカプトプロピルト リイソプロポキシシラン、アーメルカプトプロピルトリ tープトキシシラン; β – (3, 4 – エポキシシクロへ キシル) エチルトリメトキシシラン、β-(3,4-エ ポキシシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラン;及 30 び、それらの部分加水分解物;及びそれらの混合物を使 用することができる。

11

【0024】結着剤屬としてオルガノアルコキシシラン からなるものを用いる場合には、その少なくとも10~ 30重量%が2官能性シリコーン前駆体の例えばジアル コキシジメチルシランから構成されるものを用いること がより好ましい。オルガノアルコキシシランをゾルゲル 法等に使用する場合には、3官能性シリコーン前駆体で あるトリアルコキシメチルシラン等を主成分としたもの を用いることによって架橋密度を向上させることができ 40 る。また、結着剤としては、無定形シリカ前駆体を用い ることができ、一般式SiX,で表され、Xはハロゲ ン、メトキシ基、エトキシ基またはアセチル基等である ケイ素化合物、それらの加水分解物であるシラノール、 または平均分子量3000以下のポリシロキサンが好ま しい。具体的には、テトラエトキシシラン、テトライソ プロポキシシラン、テトラーロープロポキシシラン、テ トラブトキシシラン、テトラメトキシシラン等が挙げら れる。また、この場合には、無定形シリカの前駆体と光 触媒の粒子とを非水性溶媒中に均一に分散させ、基材上 50

に空気中の水分により加水分解させてシラノールを形成 させた後、常温で脱水縮重合することにより光触媒含有 膜を形成できる。シラノールの脱水縮重合を100℃以 上で行えば、シラノールの重合度が増し、膜表面の強度 を向上できる。また、これらの結着剤は、単独あるいは

2種以上を混合して用いることができる。 【0025】また、結着剤を使用せず、酸化チタン単体 での成膜も可能である。この場合には、基材上に無定形 チタニアを形成し、次いで焼成により結晶性チタニアに ン、硫酸チタン等のチタンの無機塩の加水分解、脱水縮 合、テトラエトキシチタン、テトライソプロポキシチタ ン、テトラーロープロポキシチタン、テトラプトギシチ タン、テトラメトキシチタン等の有機チタン化合物を酸 存在下において加水分解、脱水縮合によって得ることが できる。次いで、400℃~500℃における焼成によ ってアナターゼ型チタニアに変成し、600℃~700 ℃の焼成によってルチル型チタニアに変成することがす る。また、オルガノシロキサン、無定形シリカの少なく ともいずれかと光触媒とを含む層において、光触媒の量 は、5重量%~60重量%であることが好ましく、20 重量%~40重量%であることがより好ましい。また、 光触媒のみからなる光触媒含有層の形成方法としては、 例えば、スパッタリング法、CVD法、真空蒸着法等の 真空製膜法を用いる方法が挙げられることができる。真 空製膜法により光触媒含有層を形成することにより、均 一な膜でかつ光触媒のみを含有する光触媒含有層とする ことが可能であり、これにより特性変化層上の特性を均 一に変化させることが可能であり、かつ光触媒のみから なることから、バインダを用いる場合と比較して効率的 に特性変化層上の特性を変化させることが可能となる。 【0026】光触媒、結着剤は、溶剤中に分散して塗布 液を調製して塗布することができる。使用することがで きる溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等の アルコール系の有機溶剤を挙げることができる。また、 チタン系、アルミニウム系、ジルコニウム系、クロム系 のカップリング剤も使用することができる。光触媒を含 んだ塗布液は、スプレーコート、ディップコート、ロー ルコート、ピードコートなどの方法によりフォトマスク に塗布することができる。また結着剤として紫外線硬化 型の成分を含有している場合には、紫外線を照射して硬 化処理を行うことにより、基材上に光触媒を含有した組 成物の層を形成することができる。アナターゼ型チタニ

【0027】次いで、瀟れ性変化層108の着色層形成領

線光源を使用することができる

アは励起波長が380mm以下にあり、このような光触

媒の場合には光触媒の励起は紫外線により行うことが必

要である。紫外線を発するものとしては水銀ランプ、メ タルハライドランプ、キセノンランプ、エキシマラン

プ、エキシマレーザー、YAGレーザー、その他の紫外

域に対応した領域部分を、光触媒含有層を有するフォト マスクを介して紫外線109により選択露光して、露光さ れた領域のみ、濡れ性を高くする。 (図1 (c)) ここで、紫外線照射により濡れ性変化層の着色層形成領 域に対応した部分が溢れ性が高くなる理由を、濡れ性変 化層をフッ案系シリコーンとした場合の例を図4に挙 げ、簡単に説明しておく。この場合、紫外線照射前は図 4 (a) のように、CF,基が表面を覆う濡れ性の低い 表面状態であるが、図4 (b) に示すように、光触媒付 きマスクを介した紫外線照射により照射領域にOH基が 10 生成されることにより、照射領域のみが濡れ性が高く変 化するためと考えられる。尚、光触媒の作用機構は必ず しも明確なものではないが、光の照射によって生成した キャリアが、近傍の化合物との直接反応あるいは酸素、 水の存在下で生じた活性酸素種によって、有機物の化学 構造に変化を及ぼすものと考えられている。このよう に、本発明では光触媒付きフォトマスクを介して露光を 行うことにより、フォトマスクのみでの露光に比較し て、濡れ性変化層の濡れ性変化反応が大幅に促進され、 露光時間の短縮、更には短時間の露光で反応が終了する 20 ため解像度が向上する。

【0028】次いで、濡れ性を高くした領域に吐出法に より着色層を形成する。(図1 (d)) 吐出法として は、インクジェット方式により各色画素部に所定の水性 の着色層を付ける方法が挙げられる。インクジェットの 噴射ノズルを所定のピッチに配列した状態で、相対的に 電極形成用の基板を移動させながら、各ノズルからの噴 射を制御することにより比較的簡単に所定の位置に所定 の色を吹き付けることができる。噴射位置を所定の位置 ことができる。このようにして、TFTを形成した電極 基板の各画素に対応した部位へ着色層(カラーフィル タ) の形成を行うことができる。次いで、遮光層を形成 する。遮光層を形成する方法としては、通常実施される いかなるパターニング法を用いても良いが、着色層と同 様に前記インクジェットを用いる方法、フォトリソグラ フィー法等が好ましい。

【0029】また、必要に応じて、コンタクトホール部 分の濡れ性変化層を除去する。除去する方法としては、 濡れ性変化層の材料にもよるが、例えば、濡れ性変化層 40 の材料がシリコーンである場合、アルカリ性の現像液等 が挙げられる。また、必要に応じて、オーバーコート層 を塗布・露光・現像・焼成することにより、オーパーコ ート膜を形成してもよい。最後に、透明電極であるイン ジウムスズオキサイド(ITO)を成膜、パターニング することにより画素電極を形成する。この後、配向膜を 塗布し、ラピング処理後、所定の間隔を介して対向基板 とを接合する。この間隔に側面の遮光層とスペーサを挟 んで、液晶を注入し、アクティブマトリックス型液晶表 示装置が完成する。

【0030】[第2の実施形態]本発明のカラー液晶表示 装置における電極基板の製造方法の第2の実施形態の例 を図2、図3を基に説明する。先ず、透明なベース基板 11の一面に半導体薄膜によるアクティブ素子であるTF T10を各画素毎に設けてマトリックス状に配置した基板 を用意しておく。(図2(a))透明なベース基板11と しては、通常、ガラス基板が用いられる。 t T F T10と その配線部については、公知の超LSI技術にて形成す ることができる。次いで、TFT10形成側の面全面に光 触媒含有層を有するフォトマスクを介して選択露光する ことにより、表面の濡れ性が高くなる濡れ性の低い濡れ 性変化層20を塗布する。(図2(b))

14

濡れ性変化層、光触媒含有層としては、第1の実施形態 と同じものを用いることができる。

【0031】次いで、濡れ性変化層20の遮光層形成領域 に対応した領域部分を、光触媒含有層を有するフォトマ スクを介して紫外線35により選択観光して、露光された 領域のみ、滯れ性を高くする。(図2 (c))

ここで、紫外線照射により濡れ性変化層の遮光層形成領 域に対応した部分が濡れ性が高くなる理由は第1の実施 形態で説明しているのでここでは省略する。次いで、潘 れ性を高くした領域に吐出法により遮光層を形成する。 (図2(d)) 吐出法としては、インクジェット方式に

より各色画素間部に所定の遮光層を付ける方法が挙げら れる。インクジェットの噴射ノズルを所定のピッチに配 列した状態で、相対的に電極形成用の基板を移動させな がら、各ノズルからの噴射を制御することにより比較的 簡単に所定の位置に吹き付けることができる。噴射位置 を所定の位置に制御するための位置合わせはマーク等を に制御するための位置合わせはマーク等を利用して行う 30 利用して行うことができる。このようにして、TFTを 形成した電極基板の各画素に対応した部位へ遮光層(ブ ラックマトリックス) の形成を行うことができる。

【0032】次いで、着色層を形成する。着色層を形成 する方法としては、通常実施されるどのようなパターニ ング法を用いても良いが、遮光層と同様にインクジェッ トを用いる方法、フォトリソグラフィー法等が好まし い。また、必要に応じて、コンタクトホール部分の濡れ 性変化層を除去する。除去する方法としては、例えば、 アルカリ性の現像液等が挙げられる。また、必要に応じ て、オーバーコート層を塗布・露光・現像・焼成するこ とにより、オーバーコート膜を形成してもよい。最後 に、透明電極であるインジウムスズオキサイド(IT O) を成膜、パターニングすることにより画素電極を形 成する。この後、配向膜を塗布し、ラピング処理後、所 定の間隔を介して対向基板とを接合する。この間隔に側 面の遮光層とスペーサを挟んで、液晶を注入し、アクテ ィブマトリックス型液晶表示装置が完成する。

[0033]

【実施例】(実施例1)本例は、図1、図3に示す第1 50 の実施形態の例で、厚さ1. 1 mmの耐熱膨張ガラス基

板の一面に、縦 120μ mビッチ、横 320μ mビッチで、TFTおよび透明なITO画素電極を360mm×465mmの領域に設けたカラー液晶表示装置用の基板(図1(a))を用いて、カラー表示をするための着色層を設けた電極基板を作製したものである。図1、図3に基づいて説明する。オルガノシロキサン(東芝シリコーン製、TSL8113)0、5g、フルオロアルコキシシランMF-160E(トーケムプロダクツ製)0、3g、0、1規定塩酸<math>0、2gを混合し、24時間攪拌した。この溶液をカラー液晶表示装置用の基板(図1(a))全面に塗付した。これを乾燥し加水分解、重縮合反応を進行させ、膜厚0、 1μ mの透明な層108を形成した。(図1(b))

次いで、所定光触媒無機コーティング剤ST-K01 (石原産業製)を製膜したフォトマスク110を用いて、 濡れ性変化層108の着色層を形成する領域に紫外線109を 照射した。

【0034】紫外線照射は、大日本スクリーン株式会社 製UV露光機MA-1200DUVを用い、23.6m W/cm'の照度で3分間照射した。紫外線の照射によ り濡れ性変化層の所定の領域を親インク性とした後、親 インク性となった領域に、カラー表示をするためカラー フィルタとなる各色の着色インキをインクジェット吐出 装置にて所定の画素領域に吐出した。着色インキは露光 部分に濡れ広がり、未露光部分にはみ出すことはなかっ た。これを乾燥、紫外線硬化させることにより、着色層 (カラーフィルタ) を形成した電極基板を完成させた。 インクジェットとベース基板101との相対的な位置は、 前記紫外線照射の際に用いたフォトマスク110に予め設 けておいた位置決めマーク用のパターンから形成された 30 マークを用いて行った。尚、濡れ性変化層については、 紫外線露光しない場合の水の接触角は112°、露光 後、親インク性となった際の水の接触角は10°以下で あった。着色インキとしては、各色の顔料、溶剤、UV 硬化型樹脂、重合開始剤、溶媒からなる油性インキを用 いた。このようにして作製された電極基板を用いてカラ 一液晶表示装置を作製したところ、表示画質は良好であ った。

【0035】(実施例2)実施例1と同様にカラー液晶表示装置用の基板全面に濡れ性変化層を製膜した。これ 40をフォトマスク(光触媒含有層無し)を介して実施例1 同様に露光すると、120分で濡れ性変化層の所定の領域が親インク性になった。

[0036]

【発明の効果】本発明は、上記のように、図3に示すようなTFT基板に直接着色層を設けたカラー液晶表示装置用の電極基板を、簡単に、且つ品質的にも問題なく作製できる方法の提供を可能とした。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカラー液晶表示装置における電極基板 50

の製造方法の第1の実施形態の工程断面図である。

【図2】本発明のカラー液晶表示装置における電極基板の製造方法の第2の実施形態の工程断面図である。

【図3】本発明のカラー液晶表示装置における電極基板の製造方法により作製された電極基板の例である。

【図4】光触媒含有層付きフォトマスクを介した紫外線 照射による表面状態の変化を説明するための図である。

【図5】従来の液晶表示装置の一例を示す図である。

【図6】特開平8-122824号公報に開示された液

10 晶表示装置を示す図である。

```
【符号の説明】
```

101、201 ベース基板

102、202 ゲート

103、203 ゲート絶縁層

104、204 アルモファスシリコン

105、205 ドレイン

106、206 ソース

107、207 パッシペーション層

108、208 満れ性変化層

) 109、209 紫外線

110、210 フォトマスク

111、211 光触媒含有層

112 着色層

212 遮光層、

313 画素電極

402 濡れ性変化層

403 紫外線

404 フォトマスク

405 光触媒含有層

501 TFT基板

502 カラーフィルタ基板

503 液晶層

504 TFTガラス基板

505 走査線

506 信号線

507 薄膜トランジスタ

508 画素電極

509 カラーフィルタ

510 プラックマトリックス

511 オーバーコート層

512 対向電極

513 ガラス基板

521 ゲート絶縁体

525 パッシベーション膜

530 液晶分子

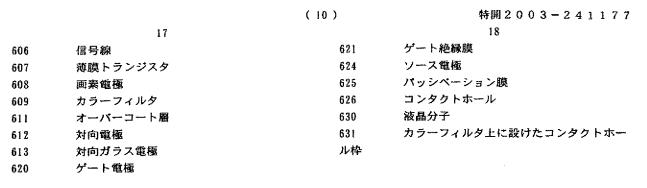
601 TFT基板

602 対向基板

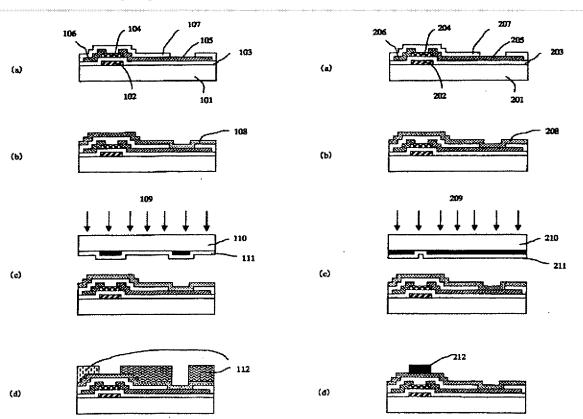
603 液晶層

604 TFTガラス基板

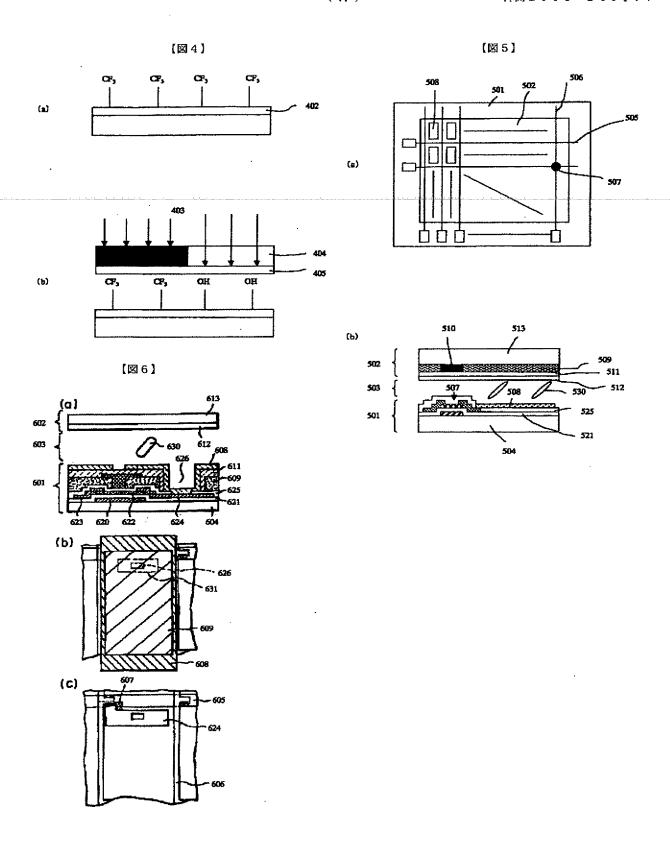
605 走査線



[図1] [図2]



[図3]



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H091 FA02Y FA34Y FC01 FC10

FC18 FC25 FD04 FD05 GA03

GAII GAI3 LAI2 LAI5

2H092 JA23 JB00 JB51 KB26 MA16

MA22 NA27 PA08 PA09

5F110 AA16 BB01 CC07 DD02 GG02

GG15 NN45 NN52 NN72 QQ01